Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 19. April 2001

Telefon: (0 89) 21 95 - 4770

Aktenzeichen: 100 37 957.5 -45

Ihr Zeichen: DEA-37445 Anmeldernr.: 10423648 Infineon Technologies AG

Patentanwal tskanzlei Wilhelm & Beck Nymphenburger Str. 139

80636 München

alten Eingaben und zanzungen engenven

Zutreffendes ist angekreuzt 🔀 und/oder ausgefüllt!

Prüfungsantrag, wirksam gestellt am 18. August 2000

Eingabe vom

eingegangen am

27.08.01 7 nos

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt. Zur Äußerung wird eine Frist von

Vier Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Außerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

🗵 In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monates möglich, in Anspruch nehmen. in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordemisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenios beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Annahmestelle und Nachtbriefkasten nur Zweibrückenstraße 12 Hauptgebäude Zweibrückenstraße 12 Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof) Markenabtellungen: Cincinnatistraße 64 81534 München

Hausadrasse (für Fracht) Deutsches Patent- und Markenemi Zweibnückenstraße 12 80331 München

Teleton (089) 2195-0 Telefax (089) 2195-2221

Landeszentralbank München Kto Nr.:700 010 54 BLZ:700 000 00

P 2401.1 08.00 02/01

S-Bahnenechluss im Münchner Verkehrs-Tärifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude) Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof) S1 - S8 Haltestelle (sartor

Cincinnatiatrase

S2 Haltestelle Fasangerten Bus 98 / 99 (ab 9-Bahnhof Glesing) Haltestelle Cincinnatistraße

- (1) Jpn. J. Appl. Phys. Part 1, Vol. 32 (1993), Seiten 747 bis 752
- (2) JP 11-150 115 A (Patent Abstracts of Japan)
- (3) US 5 910 453

Dem Prüfungsverfahren werden die ursprünglich eingereichten Unterlagen zugrunde gelegt.

Anspruch 1 betrifft ein anisotropes Trockenätzverfahren für eine organische Antireflektionsschicht mit einer Ätzgaszusammensetzung, die (im Wesentlichen) H₂ und N₂ enthält.

Zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung wurden die eingangs genannten Druckschriften ermittelt.

Aus der Druckschrift (1) ist ein Verfahren zum Entfernen von Photolack (Strippen) bekannt, bei dem das Ätzgas aus O_2 -CF₄ besteht und einen Zusatz von N_2 -H₂ enthält (vgl. Seite 749, Kapitel 3.2 in (1)). Das Verfahren wird in einer MRIE-Vorrichtung durchgeführt (vgl. Figur 1 in (1)).

Da es sich bei der Druckschrift (1) nicht um eine Strukturierung der Ätzmaske handelt, steht sie der vorliegenden Anmeldung trotz der Verwendung von N₂-H₂ im Ätzgas nicht patenthindernd entgegen.

Allgemein zum Stand der Technik wird noch auf die Druckschriften (2) und (3) verwiesen, aus denen das Ätzen von organischen ARC-Schichten mit O₂ bzw.O₂-H₂-Ar bekannt ist.

Der Anmeldung haften jedoch noch folgende formale Mängel an:

- Es wird vorgeschlagen, in Anspruch 1 vor "Wasserstoff" die Worte "im Wesentlichen" einzufügen, um klarzustellen, dass keine Gaszusammensetzung mit einem geringfügigen H₂-N₂-Žusatz (ähnlich Druckschrift (1)) in Frage kommt.
- 2. In Anspruch 4 wäre "Sauerstoff" in "Stickstoff" zu berichtigen.
- In Anspruch 7 wäre die Einheit "Torr" und "sccm" in gesetzliche Einheiten zu überführen.
 Gleiches gilt <u>durchgehend</u> für die Beschreibung.

9-Jul-01 11:51;

- 4. Auf Seite 7, Zeile 15 und Seite 8, unten wird auf Figur 1 E verwiesen, die auf der Zeichnung fehlt.
- 5. Auf Seite 12, Zeilen 1 bis 2 wird eine organische Antireflektionsschicht aus "Oxinitrid" erwähnt. Da es sich bei Oxinitrid um ein anorganisches Material handelt, steht diese Angabe im Widerspruch zu Seite 9, Zeilen 5 bis 7.
- 6. Zu den in der Beschreibungseinleitung referierten Stand der Technik wären die Quellen anzugeben.

Da der Anmeldung noch die aufgezeigten Mängel anhaften, kann mit den vorliegenden Unterlagen noch keine Patentertellung erfolgen.

Der Stellungnahme der Anmelderin und der Einreichung erteilungsreifer Unterlagen (Austauschseiten zweifach in Reinschrift) wird entgegengesehen.

Prüfungsøtelle für Klasse C 23 F

Dr. Waeber

Hausruf: 4419

Anlagen:

Abl. der Entgegenhaltungen (1) bis (3)

D.